Search Notes

Applicant(s)/Patent under Reexamination

10/696,961

OH, HIEYOUNG W.

Examiner

Allen J. Flanigan

3753

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		-		
	<u>-1</u>			

(INCLUDING SEAR	CH STRATEGY	<u>') </u>
	DATE	EXMR
Updated previous searches	7/3/2006	AJF
		: